

Test Probe INGUN E-Type

E-075 238 064 E 2000

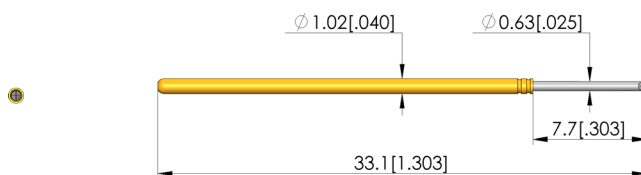
产品 E-075-0076



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 在具有挑战性的测试条件下能够保证最高的触探可靠性, 并且不会对被测器件造成额外负荷: 最高可在探针和被测器件之间增加 25% 的触探面积
- 在触及测试表面时, 弹簧力可增加多达 100%; 但在工作行程中, 弹簧力则与标准弹簧探针相同。



一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)
INGUN E-TYPE®
E-075
1,91 mm

是
插接式
是
否
否
KS-075
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

38 150°短剑形, 自洁
0,64 mm
E 钎/镍
2 钢

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

3 A
20 mOhm

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

33,1 mm
1,02 mm
6,35 mm
1,11 N
00
2 N
4,3 mm

Test Probe INGUN E-Type

E-075 238 064 E 2000

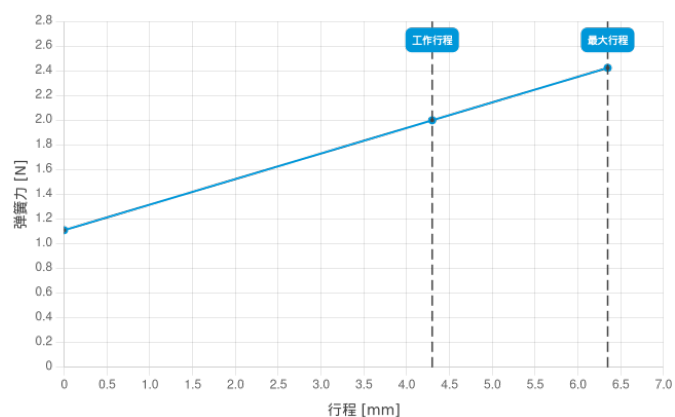
产品 E-075-0076



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针